Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
09/924,592	SEKINE ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Michael C. Wimer	2828	

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
updated	search	8/11/2005	MCW
•			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	:		

INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
		-			
	<u> </u>				

SEARCH N (INCLUDING SEAR)		Y)
	DATE	EXMR
		,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
•		
·		
	;	
	-	
•		